



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И ФОТОНИКА»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФНИЦ «КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И ФОТОНИКА» РАН)

13.04.2023

П Р И К А З

№ 85

Москва

О создании апелляционных комиссий
при проведении государственной
итоговой аттестации аспирантов в 2023 году

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (ред. от 27 марта 2020 г.), Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать апелляционную комиссию по рассмотрению апелляций результатов государственных аттестационных испытаний в 2023 году во ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия в следующем составе:

Председатель комиссии: Алексеева О.А., д.ф.-м.н., директор.

Члены комиссии:

- Голубева А.С., к.ф.-м.н., заместитель директора по научно-организационной деятельности;
- Иванова Е.С., к.ф.-м.н., ученый секретарь ИК РАН;
- Муслимов А.Э., д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории роста тонких пленок и неорганических наноструктур ИК РАН.

2. Сформировать апелляционную комиссию по рассмотрению апелляций результатов государственных аттестационных испытаний в 2023 году во ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки, в следующем составе:

Председатель комиссии: Громов С.П., чл.-корр. РАН, д.х.н., профессор, руководитель ЦФ РАН.

Члены комиссии:

- Петров Н.Х., к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории динамики люминесценции супрамолекулярных систем ЦФ РАН;
- Чебунькова А.В., к.х.н., учёный секретарь ЦФ РАН.

3. Сформировать апелляционную комиссию по рассмотрению апелляций результатов государственных аттестационных испытаний в 2022 году во ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН по направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи, в следующем составе:

Председатель комиссии: Шкуринов А.П., чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., руководитель ИПЛИТ РАН - филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (ИПЛИТ РАН).

Члены комиссии:

- Гришаев Р.В., к.ф.-м.н., ученый секретарь ИПЛИТ РАН - филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН;
- Низьев В.Г., д.ф.-м.н., профессор, ведущий научный сотрудник НОЦ «Лазеры, оптика, информатика» ИПЛИТ РАН - филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН;
- Хайдуков Е.В., д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории лазерной биомедицины ИФТ РАН.

4. Начальнику отдела образовательных программ ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН Имамовой Л.Р. довести настоящий приказ до всех членов апелляционной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по научно-организационной деятельности Голубеву А.С.

Директор



О.А. Алексеева